Monatshefte für Chemie 111, 727-733 (1980)

# Monatshefte für Chemie

© by Springer-Verlag 1980

# Neue Verbindungen mit KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>-Struktur\*

Kurt Klepp<sup>a</sup>, Herbert Boller<sup>b,\*</sup> und Horst Völlenkle<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut für Anorganische Chemie, Universität Wien, A-1090 Wien, Österreich <sup>d</sup>

<sup>b</sup> Institut für Physikalische Chemie, Universität Wien, A-1090 Wien, Österreich

<sup>c</sup> Institut für Mineralogie und Strukturchemie, Technische Universität Wien, A-1060 Wien, Österreich

(Eingegangen 9. Oktober 1979. Angenommen 20. November 1979)

# New Compounds with the KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> Structure

TłCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>, TłCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>, KCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>, RbCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>, CsCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> and CsCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub> were prepared by direct synthesis or by the carbonate melt method. They are isotypic with KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>, space group P4/mmm, Z = 1. The lattice parameters are: TłCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>: a = 3.894(1)Å, c = 9.33(1)Å, TłCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>: a = 3.974(4)Å, c = 9.84(2)Å, KCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>: a = 3.963(4)Å, c = 9.81(3)Å, RbCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>: a = 4.048(2)Å, c = 9.86(1)Å, CsCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>: a = 3.964(3)Å, c = 9.67(1)Å, and CsCu<sub>4</sub>Se<sub>3</sub>: a = 4.091(2)Å, c = 10.08(1)Å. The crystal structure of TłCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> was refined from single crystal diffractometer data. Isotypy of the other compounds was checked by visual inspection of rotating crystal or *Debye Scherrer* film intensities. The relationship between the crystal structures of the MCu<sub>4</sub>X<sub>3</sub>-phases, the TłT<sub>2</sub>X<sub>2</sub>-phases (ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub> type) and the anti-CaF<sub>2</sub> type is shown.

(Keywords: Alkaliselenocuprates: Alkalithiocuprates; Crystal structure; Thalliumselenocuprate; Thalliumthiocuprate)

### Einleitung

Versuche, ein den kürzlich beschriebenen Thalliumübergangsmetallchalkogeniden  $\text{TlT}_2 X_2^{1}$  (ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-Typ) analoges Thalliumthiocuprat herzustellen, führten zur Auffindung einer neuen Verbindung der Zusammensetzung TlCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>. Auf Grund des ausgeprägten Schichtcha-

<sup>\*</sup> Herrn Professor Dr. H. Bittner zum 60. Geburtstag in Verehrung gewidmet.

<sup>&</sup>lt;sup>d</sup> Derzeitige Adresse: Laboratoire de Cristallographie aux Rayons X, Université de Genève, CH-1211 Genève, Schweiz.

rakters dieser Verbindung war eine strukturelle Verwandtschaft mit den TlT<sub>2</sub>X<sub>2</sub>-Phasen zu erwarten. Diese Annahme wurde dadurch erhärtet, daß die bisher beschriebenen Thiocuprate vom Typ  $MCu_4S_3$  $(M = K, Rb)^2$  ebenfalls aus  $[TX_4]$ -Thetraederschichten aufgebaut sind. Es erschien daher wünschenswert, diese Verbindungsgruppe näher zu untersuchen.

# Experimentelles

#### Ausgangsmaterialien

Kupfer 99,99%, Schwefel subl. p.a., Selen 99,99%, Thallium 99,99%, Kalium, p.a., Kaliumcarbonat 99,9%, Rubidiumcarbonat 99%, Caesiumcarbonat 99,9% (Merck). Thallium wurde in Form der Verbindungen Tl<sub>2</sub>S bzw. TlSe eingesetzt, welche durch Zusammenschmelzen der Elemente in evakuierten Pyrexampullen hergestellt worden sind. K<sub>2</sub>Se wurde entsprechend der Vorschrift von Brauer<sup>3</sup> durch Umsetzen der Elemente in flüssigem Ammoniak erhalten. Die Darstellung der Alkalithio- und selenocuprate erfolgte nach dem Carbonatschmelzverfahren nach Schneider<sup>4</sup>. Alkalicarbonat, Kupferpulver und das entsprechende Chalkogen im Verhältnis 6:1:6 wurden gut miteinander vermischt und im Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Tiegel unter Schutzgasatmosphäre langsam auf 650 °C erhitzt, einige Stunden auf dieser Temperatur belassen und danach langsam auf Raumtemperatur abgekühlt. Die auf diese Weise erhaltenen Schmelzkuchen wurden zerstoßen, mit Eiswasser ausgelaugt, mit Ethanol gewaschen und im Exsikkator über CaCl<sub>2</sub> getrocknet. Unter dem Mikroskop ließen sich schön ausgebildete, plättchenförmige Einkristalle isolieren. Im Gegensatz zu CsCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> konnten die Selenide nach dem Carbonatverfahren nicht einphasig erhalten werden.

 $\mathrm{KCu}_4\mathrm{Se}_3$  wurde daher auch durch Zusammenschmelzen stöchiometrischer Mengen von K<sub>2</sub>Se, Cu und Se in einer Quarzglasampulle mit Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Einsatz bei 800 °C hergestellt. Durch einen Vergleich des Pulverdiagramms dieses Präparates mit dem von aus der Carbonatschmelze erhaltenen zerriebenen Kristallen konnte die angenommene Zusammensetzung bestätigt werden.

Die Thalliumkupferchalkogenide wurden durch Zusammenschmelzen von Tl<sub>2</sub>S bzw. TlSe, Cu und S bzw. Se in evakuierten Quarzglasampullen bei 600 °C hergestellt. Sie konnten erst nach Pulvern und weiterem Nachtempern bei 350 °C röntgenographisch einphasig erhalten werden.

#### Röntgenographische Untersuchungen

Drehkristall- und Weissenbergaufnahmen ergaben für alle Verbindungen primitiv-tetragonale Zellen (Lauesymmetrie 4/mmm). Die Zellenabmessungen und die Stöchiometrie legten Isotypie mit  $KCu_4S_3^2$  (Rg. P4/mmm) nahe. Dies konnte durch Vergleich der Reflexintensität von Debye-Scherrer- bzw. Drehkristallaufnahmen mit den berechneten Intensitäten (Programm PULVROT<sup>5</sup>) bestätigt werden. Die Gitterparameter der Verbindungen wurden aus Debye-Scherrer-Aufnahmen mittels eines Least-Squares-Verfahrens (Programm GITTER<sup>5</sup>) verfeinert. Sie sind in Tab. 1 zusammengefaßt.

Die Struktur von TlCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> wurde aus Einkristalldiffraktometerdaten\*

728

<sup>\*</sup> Projekt Nr. 2178 des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung in Österreich.

verfeinert. (Mo $K\alpha$ -Strahlung,  $\lambda = 0.71069$  Å, Graphitmonochromator,  $\theta$ -20-scans im Bereich  $2^{\circ} < \theta < 30^{\circ}$ ).

Es wurde ein Satz von 189 symmetrieunabhängigen Intensitäten erhalten, 70 Reflexe mit  $I < 3\sigma$  (I) wurden als nicht beobachtet gewertet. Die Intensitäten wurden einer Absorptionskorrektur für kugelförmigen Kristall ( $\mu R = 1,6$ ) unterzogen). Die Ortsparameter von KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> dienten als Startwerte für eine Least-Squares-Verfeinerung, welche nach wenigen Zyklen auf einen R-Wert von 0,080 [ $R_W = 0,086$ ,  $W = 1/\sigma^2(F)$ ] konvergierte. Die Berechnungen erfolgten mit dem Programmsystem XRAY-72<sup>6</sup>. Für alle Atome wurden Hartree-Fock-Streufaktoren nach Cromer und Mann<sup>7</sup> verwendet.

Tab.2 faßt die Strukturparameter von TlCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> und die wichtigsten interatomaren Abstände zusammen. Zum Vergleich sind auch die interatomaren Abstände von  $KCu_4S_3$  und  $RbCu_4S_3$  angeführt.

	a (Å)	c (Å)	c/a	V (Å <sup>3</sup> )
·  · · · · · · · · · · · ·				
KCu4S3*	3,908	9,28	2,37	141,7
RbCu₄Š₃*	3.928	9,43	$2,\!40$	145,5
CsCu₄Ŝ₃	3,964(3)	9,67(1)	2,44	152,7
FlCu <sub>4</sub> S <sub>3</sub>	3,894(1)	9,33(1)	2,40	141,5
KCu₄Se₃	3,963(4)	9,81(3)	$2,\!48$	154,1
RbCu₄Se <sub>3</sub>	4,048(2)	9,86(1)	$2,\!44$	161,6
CsCu₄Se₃	4,091(2)	10,08 (1)	$2,\!46$	168,7
FlCu <sub>4</sub> Se <sub>3</sub>	3,974(4)	9,84(2)	$2,\!48$	155,4

Tabelle 1. Gitterparameter der  $MCu_4X_3$ -Phasen

\* Rüdorff et al.<sup>2</sup>.

# Diskussion

Ein Vergleich der interatomaren Abstände (Tab.2) erhellt den partiell ionischen Charakter der oben beschriebenen Verbindungen. Die von Kupfer und dem Chalkogen gebildete anionische Teilstruktur besteht aus Schichten kantenverknüpfter Chalkogentetraeder, in deren ungefähren Zentren sich die Kupferatome befinden. Die einzelnen Schichten sind durch die einwertigen Kationen voneinander getrennt. Diese sind von je acht Chalkogenatomen annähernd würfelförmig koordiniert. Die Cu-S-Abstände in den Schichten werden am durch die Summe der kovalenten Radien besten  $[r_{Cn}(1,28) + r_{S}(1,02) = 2,30 \text{ Å}]$  wiedergegeben. Wie bei den Thalliumübergangsmetallchalkogeniden,  $TlT_2X_2$ , im  $ThCr_2Si_2$ -Typ treten auch hier relativ kurze Abstände zwischen den Übergangsmetall (= Kupfer)-atomen auf. Diese kurzen Abstände wie auch die nichtvalenzmäßige Stöchiometrie (formale Oxidationszahlen des Übergangsmetalles +1,25 bzw. +1,5) deuten auf das Vorliegen metallischer

			Rau	mgruppe P4/1	nmm, $Z = 1$				
	x	y	z	$U_{11}$	$U_{22}^{-}$	$U_{33}$	$U_{12}$	$U_{13}$	$U_{23}$
TI 1b	0	0	1/2	0,027~(2)	0,027~(2)	0,037 (3)			
Cu = 4i S(1) 1a	00	$^{1/2}_{0}$	$0,161(1) \\ 0$	0.025(3) 0.017(6)	0.035(3) 0.017(6)	0.042(3)			į J
S(2) = 2h	1/2	1/2	0,295(2)	0.022(4)	0,022(4)	0,023(6)		Ì	-
	M—8 S (2)	Cu-2S(1)	Cu— $2 S (2)$	Cu4 Cu	CuCu	S(1) - 4 S(1) S(2) - 4 S(2)	S(1) - 8S(2)	m S~(2)-	-S(2)
$ m TlCu_4S_3 m KCu_4S_3 m$	${3,35(1)\ 3,34}$	$2,459(4)\ 2,44$	$2,31(1)\ 2,34$	$2,753(1)\ 2,76$	3,004(9) 2,93	$3,894(1)\ 3,91$	$3,89(1)\ 3,90$	3,82 (2 3,76)	(
$ m RbCu_4S_3$	3,39	2,46	2,33	2,78	2,98	3,92	3,90	3,92	
	i				4				
* Der a	unisotrope Te	mperaturfakt	or ist definiert e	durch $T = \exp_{\mathbf{f}}$	) ( $2\pi^2 \sum_{i=1}^{3} \sum_{i=1}^{3} l_i$	$\int_{ij}a_ia_j)\;a_1=ha^*$	$a_2 = ka^*, a_3 =$	= <i>lc</i> *, Sta	ndard-
abweichung aufgenomn	gen in Klamı 1en.	mern. Zum V	<sup>7</sup> ergleich sind d	ie interatoma	ren Abstån $^{i}_{a}$ de	von KCu <sub>4</sub> S <sub>3</sub> un	d RbCu <sub>4</sub> S <sub>3</sub> mi	t in die '	Tabelle

730

# K. Klepp u. a.:

Bindungsanteile hin. Tatsächlich wurde von  $R\ddot{u}dorff$  et al.<sup>2</sup> bei KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> metallische Leitfähigkeit festgestellt. Ein Vergleich der Längen der *a*-Achsen und der interatomaren Abstände (Tab. 1 und 2) zeigt, daß die Cu<sub>4</sub>X<sub>3</sub>-Schichten eine relativ starre Baugruppe darstellen, auf deren Abmessungen die Größe der einwertigen Kationen nur geringen Einfluß hat. So sind die M-X-Abstände in erster Näherung durch die Länge der *c*-Achse bestimmt. Da infolge der gegenseitigen Abstoßung die



Abb. 1. Die Kristallstrukturen von TlCo<sub>2</sub>S<sub>2</sub> (ThCr<sub>2</sub>Si<sub>2</sub>-Typ) (a) und TlCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub> (KCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>-Typ) (b). Zum besseren Vergleich ist der Ursprung der TlCu<sub>4</sub>S<sub>3</sub>-Zelle um  $(00_2^1)$  verschoben

 $[Cu_4X_3]^-$ -Schichten nicht beliebig nahe zusammenrücken können, sind die M-X-Abstände der kleineren Kationen Tl<sup>+</sup> und vor allem K<sup>+</sup> etwas größer als die Summen der Ionenradien. Es ist daher nicht überraschend, daß analoge Natriumverbindungen nicht zu existieren scheinen. Na<sub>3</sub>Cu<sub>4</sub>S<sub>4</sub><sup>8</sup> ist — bei derselben formalen Oxidationszahl des Kupfers von + 1,25 — aus kettenförmigen Cu<sub>4</sub>S<sub>4</sub>-Elementen mit annähernd oktaedrisch koordiniertem Natrium aufgebaut.

Die strukturelle Verwandtschaft der  $MCu_4S_3$ - mit den  $TlT_2X_2$ -Phasen ist aus Abbildung 1 ersichtlich. Während diese aus einfachen Tetraederschichten aufgebaut sind, bestehen jene aus Doppeltetraederschichten. Bei beiden Strukturen ist eine rationelle Beschreibung durch planare, zur (001)-Ebene parallel Netze möglich. Dabei lassen sich zwei verschiedene quadratische 4<sup>4</sup>-Netze unterscheiden. Das eine, dessen Identitätsabstand mit der kristallographischen *a*-Achse identisch ist, wird entweder von den einwertigen Kationen oder den Chalkogenatomen gebildet. Die Stapelung dieser Netze erfolgt unabhängig von ihrem chemischen Charakter immer auf Lücke. Das andere 4<sup>4</sup>-Netz wird von den Übergangsmetallatomen gebildet und ist gegenüber dem ersten um 45° verdreht. Es hat eine Maschenweite von  $a\sqrt{2}/2$ , also die doppelte Besetzungsdichte. Die Stapelsequenz in den beiden Strukturtypen lautet demnach (am Beispiel der Thalliumselenocuprate):

$$\label{eq:transform} \begin{split} TlCu_2Se_2\left(I4/mmm,\ ThCr_2Si_2\text{-}Typ\right):\ldots Tl\underline{Se}\ Cu_2Se\underline{Tl}SeCu_2SeTl\ldots *\\ TlCu_4Se_3\left(P4/mmm,\ KCu_4S_3\text{-}Typ\right):\ldots TlSe\ Cu_2SeCu_2Se\ Tl\ldots \end{split}$$

Die beiden Strukturen stellen die ersten Glieder einer hypothetischen Strukturreihe  $MT_{2n}X_{n+1}$  (n = 1, 2...) dar. Diese geht für  $n \to \infty$ in den anti-CaF<sub>2</sub>-Typ über, der tatsächlich in der Hochtemperaturphase Cu<sub>2-x</sub>Se angenähert verwirklicht ist<sup>9</sup>. Demnach wären höhere Glieder dieser homologen Reihe am ehesten bei den Kupferverbindungen zu erwarten. Ein Vergleich der bisher bekannten kupferreichen Thiocuprate K<sub>3</sub>Cu<sub>8</sub>S<sub>4</sub><sup>10</sup>, KCu<sub>3</sub>S<sub>2</sub><sup>11</sup> und NH<sub>4</sub>Cu<sub>7</sub>S<sub>4</sub><sup>12</sup> (formale Oxidationszahlen des Kupfers + 1,125 bzw. + 1) zeigt jedoch, daß die Kupferatome in diesen Verbindungen eine annähernd trigonal-planare Koordination besitzen, wobei — ähnlich wie in Na<sub>3</sub>Cu<sub>4</sub>S<sub>4</sub> — Cu<sub>4</sub>S<sub>4</sub>-Ketten als charakteristisches Strukturelement auftreten.

## Dank

An dieser Stelle möchten wir Herrn Prof. Dr. K. Komarek für die Förderung dieser Arbeit herzlich danken.

Alle Berechnungen wurden an den Rechenanlagen CYBER 73 und CY-BER 74 des Interuniversitären Rechenzentrums Wien durchgeführt.

## Literatur

- <sup>1</sup> K. Klepp und H. Boller, Mh. Chem. 109, 1049 (1978).
- <sup>2</sup> W. Rüdorff, H. G. Schwarz und M. Walter, Z. anorg. allg. Chem. 269, 141 (1952).
- <sup>4</sup> R. Schneider, J. Pract. Chem. 108, 16 (1865).
- <sup>5</sup> H. Boller, unveröffentlichte Programme in FORTRAN IV.

<sup>\*</sup> Das Symbol — charakterisiert die gegenüber dem Ursprung um  $\binom{11}{22}0$  verschobene Lage des Netzes.

- <sup>6</sup> J. M. Stewart, F. A. Kundell und J. C. Baldwin, The X-Ray 70 System Computer Science Center, Univ. of Maryland, College Park, Maryland (1970).
- <sup>7</sup> D. T. Cromer und J. B. Mann, Acta Cryst. A 24, 321 (1968).
- <sup>8</sup> Ch. Burschka, Z. Naturforsch. 34 b, 396 (1979).
- <sup>9</sup> A. L. N. Stevels und F. Jellinek, Rec. Trav. Chim. 111, 273 (1971).
- <sup>10</sup> Ch. Burschka, Z. Naturforsch. 34 b, 675 (1979).
- <sup>11</sup> Ch. Burschka und W. Bronger, Z. Naturforsch. 32b, 11 (1977).
- <sup>12</sup> G. Gattow, Acta Cryst. 10, 549 (1957).